

DEPARTAMENTO ELECTRONICA 2015_2016

CURSO	Sistemas de medida y control con LABVIEW (Nivel 2)
NIVEL	3
DURACION	30H

1. OBJETIVOS

- Analizar los conceptos generales sobre sistemas de medida y los elementos que intervienen en un sistema de medida y control.
- Analizar los sistemas de adquisición de datos de National Instruments.
- Aplicar patrones de diseño comunes.
- Programar y depurar programas en Labview.
- Utilizar la programación de eventos de forma eficaz.
- Preparar, crear y desplegar aplicaciones independientes.

2. CONTENIDOS

- Adquisición de datos con Labview.
- Más allá del flujo de datos.
- Implementación de patrones de diseño.
- Control de la interfaz de usuario
- Técnicas de E/S de ficheros.
- Creación y distribución de aplicaciones.



UNE-EN ISO 14001
GA-2012/0322



Euskadi



R.R. - 0712/2000